

## 质子辐照导致科学级 CCD 电离和位移损伤及其机理分析

*Friday, 15 August 2014 09:45 (15 minutes)*

**Presenter:** 文林 (中国科学院新疆理化技术研究所)

**Session Classification:** 第二分会场 (核电子学、核医学电子学、抗辐射电子学与电磁脉冲)